Family list 1 application(s) for: JP2003318133

FORMING METHOD FOR FILM PATTERN, FILM PATTERN FORMING DEVICE, CONDUCTIVE FILM WIRING METHOD, MOUNT STRUCTURE 1 OF SEMICONDUCTOR CHIP, SEMICONDUCTOR APPARATUS, LIGHT EMISSION DEVICE, ELECTRONIC OPTICAL APPARATUS,

ELECTRONIC APPARATUS, AND NON-CONTACT CARD MEDIUM Inventor: KUROSAWA HIROFUMI; HASEI

Applicant: SEIKO EPSON CORP

HIRONOBU (+1)

IPC: H01L21/288; H01L21/31; H01L21/3205; (+9)

Publication JP2003318133 (A) - 2003-11-07

Priority Date: 2002-04-22

Data supplied from the espacenet database - Worldwide

FORMING METHOD FOR FILM PATTERN, FILM PATTERN FORMING DEVICE, CONDUCTIVE FILM WIRING METHOD, MOUNT STRUCTURE OF SEMICONDUCTOR CHIP, SEMICONDUCTOR APPARATUS, LIGHT EMISSION DEVICE, ELECTRONIC OPTICAL APPARATUS, ELECTRONIC APPARATUS, AND NON-CONTACT CARD MEDIUM

Publication number: JP2003318133 (A) Publication date: 2003-11-07

Inventor(s):

KUROSAWA HIROFUMI; HASEI HIRONOBU; AOKI TAKASHI +

Applicant(s):

SEIKO EPSON CORP + Classification:

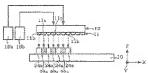
- international: H01L21/288: H01L21/31: H01L21/3205: H01L21/336: H01L29/786: H01L21/02: H01L29/66: (IPC1-7): H01L21/288; H01L21/31; H01L21/3205; H01L21/336; H01L29/786

- European:

Application number: JP20020119573 20020422 Priority number(s): JP20020119573 20020422

### Abstract of JP 2003318133 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a forming method for a film pattern, a film pattern forming device, a conductive film wiring method, the mount structure of a semiconductor chip, a semiconductor apparatus, a light emission device, an electronic optical apparatus, an electronic apparatus, and a non-contact card medium, which are capable of forming high precise film pattern with a simple process.; SOLUTION: The forming method for the film pattern forms the film pattern with a droplet discharging method discharging a droplet consisting of a liquid substance including a film forming component to a prescribed film forming area on a substrate. A plurality of film patterns are formed at adjacent positions by discharging a plurality of droplets mutually free from mixture.; COPYRIGHT: (C)2004,JPO



Data supplied from the espacenet database - Worldwide

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-318133 (P2003-318133A)

(43)公開日 平成15年11月7日(2003,11.7)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			7	-73(参考)
H01L	21/288			H0	L 21/288		Z	4M104
	21/31				21/31		A	5 F O 3 3
	21/3205				29/78		616K	5 F 0 4 5
	21/336						617J	5 F 1 1 0
	29/786				21/88		В	
			審查請求	未請求	請求項の数25	OL	(全 24 頁)	最終頁に続く

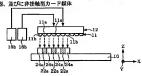
(21)出願番号	特賴2002-119573(P2002-119573)	(71) 出願人	000002369
			セイコーエプソン株式会社
(22) 出願日	平成14年4月22日(2002.4.22)		東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
1> /		(72)発明者	黑沢 弘文
			長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
			ーエプソン株式会社内
		(79) X888-46	長谷井 宏宣
		(12/757111	長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
			ーエプソン株式会社内
		(74)代理人	
			弁理士 井上 一 (外2名)
		1	

最終頁に続く

(54) [発明の名称] 膜パターンの形成方法、膜パターン形成装置、導電製配線、半導体チップの実装構造、半導体装置、発光装置、電気光学装置、電気光学装置、電気光学装置、電気機器、並びに非接触型カード媒体

(57) 【要約】

「解決手段」 本規則の機ペターンの形成方法は、被蓋 吐出法によって、熱形成成分を含有した液状物からなる 保護を、基板上の所定の振形成領域に出出して機ペター ンを形成する観ペターンの形成方法であって、互いに描 ざり合わない複数の祝適を出出することにより、繰りる で置に複数の根づきを出すること、その後の で置に複数の根づきを出すること、その後の で置に複数の根づきを形成すること、そのもの



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 被適吐出法によって、膜形成成分を含有 した設決物からなる液滴を、基板上の所定の繊形成領域 に吐出して膜パターンを形成する膜パターンの形成方法 できって

互いに混ざり合わない複数の被滴を吐出することによ り、隣り合う位置に複数の膜パターンを形成する、こと

を含む、膜バターンの形成方法。 【請求項2】 請求項1において、

前記[終り合う位置に形成される前記複数の膜パターンは、互いに異なる機能を有する、膜パターンの形成方法。

【請求項3】 請求項1または2において、

前記複数の液滴を、前記基板と平行な方向に隣り合う位 機に吐出することにより、前記複数を轢パターンを、前 記基板と平行な方向に隣り合うように形成する、膜パタ ーンの形成方法。

【請求項4】 請求項1または2において、

前記複数の液滴をほぼ同一位置に重ねて吐出することに より、前記複数の膜パターンを、前記基板と垂直方向に 隣り合うように形成する、膜パターンの形成方法。

【請求項5】 請求項4において、

前記複数の液滴のうち1の液滴を構成する液状物は、前 記1の液滴よりも上部に形成された液滴を構成する液状 物よりも沸点が低い、膜パターンの形成方法。

【請求項6】 請求項4または5において、

前記複数の液滴を、前記基板に設けられた凹部に吐出することにより、前記複数の膜パターンを該凹部に形成する、膜パターンの形成方法。

【請求項7】 請求項6において、

前記複数の液滴を前記凹部に吐出した後、該複数の液滴 に達心力を付加することにより、該複数の液滴の分離を 促進させること、を含む、膜パターンの形成方法。

【請求項8】 請求項1ないし7のいずれかにおいて、 前記複数の液調は、第1の被滴と第2の液滴からなり、 前記第1の液滴は、前記帳形成成分として構電性微粒子 を含む液状物であり、

前記第2の液滴は、前記膜形成成分として絶縁体を含む 液状物である、膜パターンの形成方法。

【請求項9】 請求項8において、

前記第1の液滴から導電膜を形成し、前記第2の液縮か ら絶縁膜を形成する、膜パターンの形成方法。

【請求項10】 請求項9において、

前記第1の接稿に対して禁処理および/または光照射を 行なうことにより、前記導電線を形成する、膜パターン の形成方法。

【請求項11】 請求項1ないし10のいずれかにおいて、

さらに、親液パターンおよび{验液パターンを、前記基板 の所定領域に形成すること、を含み、 前配複数の液滴を、前記模液パターンおよび前配接液パ ターンが施された領域に吐出することにより、前記複数 の膜パターンを、該線液パターンの上に形成する、膜パ ターンの形成方法。

【請求項12】 請求項1ないし11のいずれかにおい

前記複数の液滴にそれぞれ含まれる液状物を、蒸発および/または分解によって同時に除去することにより、前 記複数の膜パケーンの界面を、大気に曝すことなく形成 する。 聴パターンの形成方法。

[請来項13] 液瀬吐出法によって、腰形成成分を含 有した酸状物からなる液滴を、基板上の所定で腱形成領 域に吐出して膜バターンを形成する膜バターンの形成装 置であって、

請求項1ないし12のいずれかに記載の膜バターンの形 成方法によって膜バターンを形成する、膜バターンの形 成装部。

【請求項14】 請求項13において、

前記複数の被滴を吐出することができる1のヘッドを含む、膜パターンの形成装置。

【請求項15】 請求項13において、

前記複数の液滴を構成する各液滴毎に専用のヘッドが設 置されている、膜パターンの形成装置。

【請求項16】 請求項13において、

前記複数の液滴を混合する混合手段を含み、該混合手段 によって該複数の液滴を混合した後吐出する、膜パター ンの形成装置。

【請求項17】 請求項8ないし10のいずれかに記載 の膜パターンの形成方法によって形成される、導電機配 ぬ

【請求項18】 請求項17に記載の導電膜配線を含む、半導体チップの実装構造。

【請求項19】 請求項17に記載の導電機配線を含む、電気光学装置。

【請求項20】 ソース電極、ドレイン電極、およびゲート電極と、

前記電腦を互いに絶縁する絶縁層と、を含み、

前記電極および前記絶縁層が、請求項1に記載の膜パタ ーンの形成方法を経て形成される、半導体装置。

【請求項21】 発光層および正孔輸送/注入層と、該 発光層および該正孔輸送/注入層を挟持する一対の電極 層と、を含み、

前記発光層および前記正孔輸送/注入層が、請求項1な いし7のいずれかに記載の膜パターンの形成方法を経て 形成される、発光装置。

【請求項22】 請求項19に記載の電気光学装置を含む、電子機器。

【請求項23】 請求項20に記載の半導体装置を含 お、電子機器。

【請求項24】 請求項21に記載の発光装置を含む、

電子機器.

【請求項25】 請求項17に記載の導電膜配線をアン テナ回路として含む、非接触型カード媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電極、アンテナ、 電子回路、集積回路などの配線に使用される薄電膜配 線、ならびに該導電販配線を保護する総線映等の膜パタ ーンの形成方能および膜パターン形成装置に関する。

【0002】また、本発明は、電気光学装置を構成する 各層を形成するための膜パターンの形成方法および膜パ ターン形成装置に関する。

【0003】さらに、本発明は、半導体チップの実装構造、半導体装置、発光装置、電気光学装置、電子機器、並びに非接触型カード媒体に関する。

#### 100041

【普数技術】インタジェット法にて、所定の材料を基板 上に吐出して、各種の電気水学院園に含まれる巨線や糖 を所定のパターンに形成する方法が開発されている。何 えば、米垣特許5132248号では、兩種性飲料を 分散させた液状地をインタジェット法にて基板に直接パ ターン塗布し、その核熱処理やレーザ即時を行なって様 電板パターンに変換する方法が提案されている。この方 法によれば、尾標所成のプロセスが小塊に簡単なものに なるとともに、原材料の検用量も少なくですむというメ リットがある。

[0005] ところで、近年の漢子の数網化に伴い、各 権の電気光学装置に含まれる配除や地級層が影響化され ている。なかでも、電子回路や電板、巣棚回路に用いら れる配線は、微細化されるにしたがい、降接する配線回 土が接触してショートする可能性が大きくなる。したが って、精度良く配線をバターニングすることにより、配 線間の地縁性を確保することが重要となる。

[0006]一方、発光整度、例えば不穏に1.装度を形成する場合、有機足1.装度を採成する複数の層 (例えば 発光局と正孔輸送/性入層等)を、インクジェント法に 光光成することができる。この場合、一般に、複数の異動 する際、有機足1.装置の場合、一般に、複数の異動 する際、有機足1.装置を構成する前に複数の層の間で電 荷(江孔または電子)が移動する。液為中の有限足1.装 数を得るためには、これらの層の肌に対く電気の側の 性を高めることが重要である。これらの層の非面が均質 に形成されていることにより、電荷の移動性を高めることができる。

### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、簡易 な方法で形成が可能であり、かつ、高精度の膜バターン の形成方法および膜パターン形成装置を提供することに ある。

【0008】また、本発明の目的は、発光装置または半

等体装置を構成する各層を形成するための腋バターンの 形成方法および軽ペターン形成装置、ならびに該膜バタ ーンの形成方法によって形成された発光装置および半導 体装置に即する。

【0009】さらに、本発明は、前記様パターンの形成 方法によって形成された導電販原機、および該専権性配 線を含む半導体チップの実装構造、電気光学装置、電子 機器、並びに非接触型カード媒体に関する。

#### [0010]

「課題を探決するための手限」 (順イターンの形成力 油 実験用の機ターンの形成力法は、溶画性に揺によ って、態形成成分を含有した液状物からなる液滴を、基 板上の所定の機形成制線に出出して膜ケターンを形成す の機ケターンの形成力法であって、払いに混ざり高 の機ケターンの形成力法であって、払いに混ざり合う位限に複 数の機ケターンの手が成する。ことを含む。

[0011] 本発明の膜パターンの形成方法によれば、 降り合う位置に複数の膜パターンを精度良くかつ簡易な 方法により形成することができる。詳しくは、本実施の 形態の欄で説明する。

【0012】本発明の膜バターンの形成方法は、(1) ~(6)の態様をとることができる。

【0013】(1) 前記隣り合う位置に形成される前記 複数を腕パターンは、互いに異なる機能を含することが できる。この方法によれば、互いに機能が異なる機能を 級パターンを同時に形成することができるため、 地方 ロセスの工程の効率化を図ることができる。さらに、前 記複数のパターンをそれぞれ所望の形状に形成すること ができる。

【0014】(2) 前記複数の被滴を、前記基板と平行 な方向に降り合う位置に吐出することにより、前記複数 の膜パターンを、前記基板と平行な方向に繰り合うよう に影成することができる。

【0015】(3) 前記複数の被滴をほぼ同一位置に重 ねて吐出することにより、前記複数の膜パターンを、前 記基板と垂直方向に隣り合うように形成することができ ×

【0016】この場合、前記複数の被滴のうち1の被滴 を構成する被状物を、確定1の液滴よりも上部に形成さ れた液滴を構成する液状物よりも沸点が低くすることが できる。この方法によれば、前記1の液滴を構成する液 状物をより容易に除生することができる。

[0017]また、この場合、前記複数の改憲を、確定 基板に設けられた凹部に吐出することにより、前記複数 の膜パターンを決即部に形成することができる。この 際、前記複数の液菌を前凹部に単出した後、終複数の 減温に違うと参け加することにも)、終複数の激素の分 離を促進させること、を含むことができる。この方法に よれば、該複数の液菌が容易に分離されて、短時間で緩 質の均一化を包含ことができる。 【0018】(4) 前記報をの高海は、第1の被縮と第 2の液滴からなり、前記第1の液滴は、前記帳形成成分 として清報性報告子を含む液状物であり、前記第2の液 滴は、前記帳形成成分として絶縁体を含む液状物である ことができる。この方法によれば、非電線とともに絶縁 度を形成することができる。また。海底核を積度しくか つ簡潔な方法により形成することができるため、断線や 短落等の不良が生じにくく、信頼性に優れた率電液配線 を得ることができる。

【0019】この場合、前記第1の液滴から導電膜を形成し、前記第2の液滴から総線膜を形成することができる。この方法によれば、導電膜とともに絶縁膜を形成することができるため、製造プロセスの工程の効率化を図ることができる。

【0020】また、この場合、前記第1の被滴に対して 熱処理および/または光陽射を行なうことにより、前記 算電膜を形成することができる。この方法によれば、簡 易な方法にて第1の被滴に含まれる膜形成成分を固化さ せることができる。

【0021】(6)さらに、親戚バターンおよじ解核バターンキよじ解核バターンを、 育品 表して、 を含み、 前記職がの浩高・前記郵級があること、を含み、 前記職がの治論を、 前記職がの治論を、 前記職がの選がターンが施まれた領域に吐出することにより、前記 数数の様パターンを、 直視機パターンを形成したい領域に前記機域パターンを形成してはくことにより、 試質機の機パターンを所成の領域で連接的に 形成することができるため、 所望の形状の膜パターンを 解したことができるため、 所望の形状の膜パターンを 解していることができるため、 所望の形状の膜パターンを 解していることができるため、 所望の形状の膜パターンを 解していると

【0022】例えば、前記複数の液溝を所望の領域に塗 布するための基接処理をあらかじめ行う場合、例えば、 UVを照射することによって基板を観液化したり、例 はペプタデカフルオロー1, 1, 2, 2テトラヒドロデ シルトリエトキシシランや、トリデカフルオロー1,

1. 2、2テトラヒドロオクチルトリエトキシンランなどに代表されるフルオロアルキルンラン(FAS)を用 いて高板を提抜化し、このFASへのUVのパターン類 射によって所認力位置だけ規胞化することによって補設 観度パターンおよび前記盤液パターンを作成することが できる。これにより、幾パターンを補度負く形成することができる。

[0023] (6) 前記機数の液滴にそれで記念まれる 被状物を、蒸発および/生たは分解によれて同時に除去 することにより、前記機数の様パターンの界面を、大気 に曝すことなく形成することができる。この方法によれ ば、前記複数の様パターンの界面を長存な状態に形成す ること初できるため、様パターンの機能を高めることが できる。

【0024】 (膜パターンの形成装置) 本発明の膜パタ ーンの形成装置は、液滴吐出法によって、膜形成成分を 含有した液状物からなる液滴を、基板上の所定の膜形成 領域に吐出して腱バターンを形成する膜バターンの形成 装置であって、上記膜バターンの形成方法によって膜バ ターンを形成する。

【0025】本発明の膜バターンの形成装置によれば、 隣り合う位置に複数の膜バターンを精度良くかつ簡易に 形成することができる。

[0026] 上記様ハターンの形成装層は、前記機数の 被濁を出出することができる1のヘッドを含むことがで をあ、また、前記機数の微薄を構成する各液滴原に専用 のヘッドが設置できる。さらに、前記機数の微嚢を混合 する配合手段を含み、該配合手段によって該複数の液滴 を混合した後止出することができる。

【0027】(衛電機配線および半導体チップの実装構造および電気光学装置)本発明の響電線配線は、上記本発明の螺配線の機パターンの形成方法によって形成される。また、本発明の半導体チップの実装精造ならびに本発明の電気光学装置は、上記本発明の薄電機配線を含む。

【0028】本発明の導電節配線によれば、 簡易な方法 にて得られ、新線や短給等の不良が生じにくく、しか。 あった機能化された薄電液に線を得ることができる 【0023】(中導体装置)本発明の半導体装置は、ソ 一ス電板、ドレイン電機、およびゲート電極と、前記電 極を互いに絶縁する静緑層と、を含み、前記電極的よび 前記絶器層が、上版本発明の様パターンの形成方法を経

て形成される。 【0030】 (発光装置) 本発明の発光装置は、発光層 および正孔輸送/注入層と、蒸発光層および禁正孔輸送 /注入層を挟縛する一対の電極層と、を含み、前記発光 層および前記止孔輸送/注入層が、上記4年期の際バタ 一ンの形成計を終する形式とれる。

【0031】 (電子機器および非接触型カード媒体)本 発明の電子機器は、上記本幕明の電気光学装置、上記本 発明の半導体装置、および/または上記本発明の発光装 歴を含む。また、本発明の非接触型カード媒件は、上記 本発明の準電膜配線をアンテナ同路として合む。

### [0032]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態 について、図面を参照しながら説明する。

【0033】【第1の実施の形態】第1の実施の形態と に直線の形成力光少の一個である等電能 配線の形成力光小の一個である等電能 に大きないて振明する。なお、本美術におい て、流流を出法とは、液溶を所質のパターンにを出する ととにより、森起に戸頭空のパターンを有する存状が を形成する方法であり、インクジェット法と呼ばれるこ ともある。但しこの場合、出出する液漬は、印刷物に用 わられる所属インクではなく、デバイスを構成する形 物質を含む液状体であり、この材料物質は、例えばデバ イスを構成する電物質または絶縁的質として機能し、時 の物質含含むのである。さらに、液液に出るは、映出 時に噴霧されるものに限らず、液状体の1滴1滴が連続 して飽布される場合も含む。

【0034】図1は、木祭明を適用した第1の実施の形 傷に係る機パターンの形成方法を模式的に示す新面図で あり、図2は、第1の実施の活像に係る機パターンを模式的に示す平 成方法によって形成された機パターンを模式的に示す平 面図である。なお、図1に完全れている基板10は、図 2のA—Aにあった側面に相当と

【0035】本実施の形態に係る配線形成方法は主に、 第1および第2の液滴22a,24aの吐出工程と、固 化工程とを含む。以下、各工程について説明する。

【0036】(生出工程) 吐出工程においては、液衡吐出出によって、販売成成分含含有した流状物からなる確 海を、基板上の所定の順形痕痕線に出出して順分とか 海を、基板上の所定の順形痕線線に出出して順分とか を形成する原パターンの形成力法であって、標準性微軟 (第2の液滴)とを吐出する。本実施の形態において (第2の液滴)とを吐出する。本実施の形態において は、この複葉性機好子を含む液状物(第1の液漏22

a) と、絶縁体を含む液状物(第2の液滴24a)とは、耳いに混ざり合わない性質を有する。

【0037】本端級の形態においては、図1に示すように、適電性微粒子を含む液状物 (第1の液滴22a)を 生出する/ボル11aと、絶縁体を含む液状物 (第2の 液滴24a)を出出する/ズル11bとを変圧に変配し たインクジェットーッド12を用いる。このインクジェットーッド12を、図1に示すと方向に移動させなが ら、第1の液満22aと第2の液滴24とを、基板1 ウと平行な方向 (図1の次方向)に得か合う位配に吐出 することにより、基板10上へ向けて (図1に示す・第1 の液滴22aと第2の液滴24を、これにより、第1 の液滴22aと第2の液滴24で、これにより、第1 の液滴22aと第2の液滴24 aが図1の次方向に交互 に配差され、かつ、図1まよび図2の下方向に延びるバ ターンが形成される (図2を除り、

[0038] 導動性微粒子を含む液状物 (第1の破滴2 2a) および絶縁体を含む液状物 (第2の液滴24a) の材質としては、互いに混ざり合わないものであれば特 に限定されない。

[00039] 専業性微矩子を含む液状物としては、薄電 性微粒子を液状物(分散線)に分散させた液状物(分散 液)を用いる。ここで用いられる薄能性微矩子は、金、 銀、銀、パラジウム、ニッケルの何れかを含有する金属 微粒子の起、導竜性ボリマーや超伝導体の微粒子などが 用いられる。

[0040] これらの環電性微位子は、分散性を向上させるために、表面に有機物等をコーディングして使用することもできる。毒電性微粒子の表面にコーティングするコーディング材としては、例えばゼラチンやポリビニルアルコール等の高分子材料やクエン酸などが例示できった。

【0041】使用する分散媒としては、上記の導電性微

粒子を分散できるもので、凝集を起こさないものであれ ば特に限定されない。

【0042】絶縁体を含む被状物としては、絶縁体を分 散媒に分散させた液状物、あるいは絶縁体を溶媒に溶解 させて得られた液状物を用いる。ここで用いられる絶縁 体の材質は、特に限定されるわけではなく、酸化シリコ ンや窓化シリコンなどの無機物、あるいはポリイミド樹 脂やエポキシ樹脂などの有機物を用いることができる。 【0043】第1の液滴22aと第2の液滴24aの組 み合わせとしては、例えば第1の液滴22aとして粒子 分散液 (アルバック社製:商品名パーフェクトシルバー (主溶剤:トルエン)) を用い、第2の液滴24 a とし て旭化成工業(株)製パイメル(主溶剤: Nーメチルー 2-ピロリドン) を用いることができる。あるいは、例 えば第1の液滴22aとして、前記導電性数粒子をフェ ノール樹脂やエポキシ樹脂に分散させ、必要に応じて溶 剤や硬化剤、分散剤、酸化防止剤などを混合したものを 用い、第2の液滴24 aとしてエポキシ樹脂等を主成分 とするソルダーレジストを用いることができる。この場 合、フェノール樹脂やエポキシ樹脂は熱処理および/ま たは光照射によって硬化させることができる。

【9046】園化工程は、例えば、第1の液衝22 a および用窓の液衝24 a に対して熟処理ねまして多たの液衝24 a に対して熟処理ねまして多たました。 の工程により、専電酸22 a およびゲまたは大りまたは、第2を理により、第1の液滴22 a およびゲまたは第2の液 前24 a に合えまれる販売をおよびゲまたは第2の液 前24 a に合えまれる販売を対した。またが多ままである。 ・ 「配金液油できれる販売板が分別程化し、調金を設定していまり、配金液油できれる販売板が分別程化し、可能と関係である。 ・ 「配金液油でまれる販売板な分別程化、可能とは、り、第1の液面と14 c が売成金を14 c の表がまたり、第1の液面22 a およびゲまたは第2c なが成るよる。この方法によれば、結果と方法にで毎1の液流および第2の液滴によれば、結果と方法にで得る。

【0047】第1の液滴22aおよび第2の液流24a に対して熱処理を行ない、導電膜22および絶縁模24 を形成する場合、例えば基板10を加熱する通常のホッ トブレートや電気炉などによる処理の他、ランプアニールによって行なうこともできる。ランプアニールに使用 する光の充漑としては特に限定されないが、赤外線ラン ブ、キセンランブ、YAGUーザ、アルゴンレーザ、 炭酸ガエレーザ、XeF、XeCl、XeBr、Kr F、KrCl、ArF、ArClなどのエキッレーザ などを光源として肌いることができる。

【0048】また、この場合、熟処理工程は吐出工程と 平行し同時に進行させることも可能である。例えば、予 め加熱しておいた基板10に前記液滴を吐出したり、イ ンクジェットヘッド12 (図1参照)を冷却して、沸点 の低い分散媒を使用したりすることにより、基板10へ 前記液瘤が着弾した直後から蒸発を進行させることがで きる。以上の工程により、図1および図2に示すよう に、隣り合う位置に複数の際パターン(導電膜22およ び絶縁膜24)を形成する。本実施の形態においては、 複数の導電膜22および絶縁膜24が、基板10と平行 な方向 (ここではY方向) に交互に隣り合うように形成 された例を示す。すなわち、図2に示すように、基板1 0上に、複数の導電膜22が絶縁膜24を介して配置さ れている。したがって、本実施の形態においては、隣り 合う位置に形成された複数のパターン(導電膜22と絶 繰離24) は、互いに異たる機能を有する。この方法に よれば、互いに機能が異なる複数の膜パターン(海電膜 2.2と絶級陣2.4)を同時に形成することができるた め、製造プロセスの工程の効率化を図ることができる。 加えて、導電膜22と絶縁膜24を、それぞれ所望の形 状に形成することができる。

【0049】本実施の形態の膜パターン形成方法によれば、隣り合う位置に複数の膜パターンを精度良くかつ簡易な方法により形成することができる。

[0050] また、本裏地の形態においては、陳々ターン形成方法の一例として常電線配線の形成方法が野研されている。この方能によれば、開接する用電線配線の総線性を選係しつつ、断線や短路等の不良が生じにく、虚報性に優れた事電機を開発を、消度食くかつ精滞な方法により形成することができる。その理由について、以下に、インクジェットはを用いた一般的な再電機定線の解皮上接似とながら照け、

【0051】インクジェット法を用いた一般的な薄電職 配欄の形成方法においては、図27に示すように、物電 比村料を含む成成 等1の液満の を出出し(S1) 次いで、図化工程により設成機に含まれる分散媒 係 級)を除去した後 (S12)、機質検査および配置合か 世工程を揺て (S13, S14)、総様体を含さ液満 (第2の液剤)を吐出し(S15)、次いで、図化工程 により着電機をよび砂棒機を光地よび63(6)。

【0052】これに対して、本実施の形態の導電膜配線 の形成方法によれば、図26に示すように、導電性材料 を含む液滴を吐出した後(S2)、続いて絶縁体を含む 液滴を吐出する(S3)。次いで、固化工程により、導 震勝および絶縁膜を形成する(S4)。

【0053】以上に説明したように、本実施の形態の噂 能態度議の形成方法によれば、菊電度ともに途軽減を 形成することができるため、養電プロセスの工物の効率 化を図ることができる。例えば、前定第13よび第2の 流流に含まれる意状物(5数数)を熱処理に工業等等さ でで除する場合、前定液状物を指すする工程を一度で 行なうため、製造工能の部形化を図ることができる。

【0054】さらに、本実施の形態の導電機配線の形成 方法によれば、微細な導電機配線を精度良く形成することができる。

【0055】なお、以上に説明したように、本実施の形 能においては、本発明の瞭パターン形成方法の一例とし て配線形成方法について説明したが、本発明の膜パター ンの形成方法は配線形成方法に限定されるわけではな く、液滴吐出法によって、互いに混ざり合わない複数の 液滴を吐出することにより、隣り合う位置に複数の膜バ ターンを形成するものであれば、複数の液液を構成する 材料 (複数の膜パターンを構成する材料) は特に限定さ れない。例えば、本発明の膜パターンの形成方法を用い て、有機EL装置を構成する各層(何えば発光層および 正孔輸送/注入層)を形成することができる。また、本 実施の形態においては、吐出する液滴は第1の液滴と第 2の液滴の2種類の場合について説明したが、吐出する 液滴は2種類以上であってもよい。なお、これらの点 は、後述する第6および第9の実施の形態の膜パターン 形成方法においても同様である。

【0056】【第2の実施の形態】第2の実施の形態では、本発明を適用した膜パターン形皮装置の一倍として、上記第10実験の形態に係る配影成式が立た表示を表示される。 なお、成立ないで説明する。なお、後述する他の実施形態において説明する。なお、後述する他の定能形態においても、本実施の形態に係る膜パターン形皮装置を開催に適用することができる。

【0057】図3は、本実施の形態にかかる配線形成装 腰の城略料限団である。図3に示すように、配解形成装 服100は、イングジェットット評目と、イングジェットへ ットへッド群1をX方向に駆動するためのX方向ガイド 輸2と、X方向ガイド輸2とを倒転させるX方向駆動モー タ2とを備えている。

【0058】また、基板Wを軟置するための載置台4 と、載置台4をY方向に駆動するためのY方向ガイド軸 5と、Y方向駆動モータ6とを備えている。

【0059】また、X方向ガイド軸2とY方向ガイド軸 5とが、各々所定の位置に固定される基台7を備え、そ の基台7の下部には、制御装置8を備えている。

【0060】さらに、クリーニング機構部14およびヒータ15とを備えている。

【0061】インクジェットヘッド群1は、導電性微粒 子を含有する分散液と、絶縁体を含有する分散液とをそ れぞれ、ノズル (9出口) から吐出して西定間商で基準 に付与するインクジェットへッドを備えている。このイ ンクジェットへッドは、構造性微色子を含有する分散破 と、総縁体を合有する分散破とに対して、それぞれ専用 のインクジェットへッドをお置することができる。そし て、これらのインクジェットへッドなみから、新神製歴 おかり始合される砂田電圧に応じて棚房に分散をを吐出 できるようになっている。たは、電池は物世子を含有す る分散液と、心様体を含有する分散液とを、同一のイン クジェットヘッドによって使出させるようにしてもよ いた

【0062】インジェットへッド降1はX方向2イド 輸2に固定され、X方向2イド輸2には、X方向20 モータのが接続されている。X方向20 リンガーのである。 ボルン保存が形成を計ると、X方向20 せるようになっている。そして、X方向3イド輸2が回 をはらしなっている。そして、X方向3イド輸2が回 では、X方向3イド輸2が回 では、X方向3イド輸2が回 では、X方向3イド輸2が回 では、X方向3イド輸2が回 では、X方向3イド輸2が回

【0063】載置台4は、この配線形成装置100によって分散液を付与される基板Wを載置させるもので、この基板Wを基準位置に固定する機構を備えている。

**5.** 

[0064] 載数44はソカ向アが下半5に関定され、 ソ方向ガイド軸5には、ソ方向駆動モータ6,16が接 後されている。ソ方向駆動モータ6,16は、ステッピ ングモータ等を含む移動ユニットであり、制御装置8か らども折向の駆動がルメ信号が供給されると、Y方向ガ イド軸5を解放させるよりなかっている。そして、Y方 向ガイド軸5が解放させられると、裁数台4が基台7に 対してY軸または一半軸方向に移動するようになってい スナ

【0065】のリーニング機構部14は、インクジェットへッド群をクリーニング特機構を備えている。クリーニンで機構部14は、ソ方向の起動モータ16によってY方向ガイド軸5に沿って移動するようになっている。クリーニング機構部14の移動も、制御装置8によって制御されている。

【0066】ヒータ15は、ここではランプアニールに より基板駅を熱処理する手段であり、基板上に吐出され た液膜に含まれる液状物の患能を行ない、導施膜または 絶縁線に変換するための熱処理を行なりようになってい る、このヒータ15の電源の収入およびご断ち利能 8によって制御されるようになっている。なお、前記被 減を実施料により個化される情では、ヒータ15のかわ りに、半純料を勝を設置するととかできる。

【0067】本実施の形態の起傳形成装置 100において、所定の配線形成領域に分散液を出出するためには、 前御装置 8からの所定の駆動パルス信号をX方向駆動モータ8および/またはソ方向駆動モータ6とに供給し、 インのジェット〜ッド群 1およびくまたは被震台もを移動させることにより、インのジェットへッド群1と基板 W (範攬台4)とを相対移動させる。そして、この相対 移動の間にインクジェット〜ッド群1における所定のイ ンクジェット〜ッドは刺波原 あらの中出版になし し、当該インクジェット〜ッドから分散液を吐出させ

【0068】本実施の形態の配線形成装置100において、インクジェットへッド群1の各ヘッドからの役補の 吐出量は、制御装置8から供給される吐出電圧の大きさ によって調整できる。

【0069】また、基板Wに吐出される液滴のピッチは、インクジェットヘッド群1と基板W(軟置台4)と び相対移動速度およびインクジェットヘッド群1からの 吐出周波数(吐出電圧供給の周波数)によって決定され

【0070】本実施の形態の膜パターンの形成装置によれば、隣り合う位置に複数の膜パターンを特度良くかつ 簡易に形成することができる。

【0071】 [第3の実施の形態] 第3の実施の形態では、本発明を適用した導電機配線の一例について説明する。

【0072】図4は、本発明を適用した第3の実施の形態に係る導電機配線を模式的に示す平面図である。なお、図4においては、配線間に形成された絶縁模24(図5(a)参照)の図示は省略されている。図5

(a) は、図4に示す領域Bの拡大模式図であり、図5(b) は、図5 (a) のC-Cに沿った断面を模式的に示す図である。

[0073] 本実施の形態においては、第10実施の形態 他の配線形成方法によって得られる導電機22はよび絶 経験24を、半導体ICチンブ30の再定配定機に適用 した場合について説明する。また、この薄電機22は び絶接機24に、第20実施の形態の配帳形形装配によって形成することができる。

【0074】半郷体1亿テップ30には、図41元十ま うに、外線部近傍に形成された端子34と、この端子3 4よりも内側に形成された那客選端子32とが形成され ている。この端子34と肝限度端子32とは、配原(郷 部規配線)22によって電気的に接続されている。すな もっ、この端数22が再形形形成として複様さす。

【0075】 この半導体【0チップ30には、例えば領 域Bのように、精電震22が前に形成されている部分が 存在する。本支施の形態の場電頻配線は、第10支施の 形態の配線形成力法によって、第20支施の形態の元能 形成変数を用いて形成されるため、隣り合う導電號22 同に経緯度24を位置することによって総縁性を経体す ることができる(図5 (a) および図5 (b) 参照)、 これにより、関係な方法にて得られ、財務や延齢等の不 気が生じばくく、しかも、かの機構にされた準度吸配線 を得ることができる。

【0076】 [第4の実施の形態] 第4の実施の形態では、本発明を適用した準電機配線の一例について説明する。 図6 (d) は本発明を適用した第4の実施の形態に保る機能を模定的に示す新面図であり、図6

(a) ~図6 (c) はそれぞれ、図6 (d) に示す導電 膜配線の一製造工程を模式的に示す断面図である。

【0077】本実施の形像においては、第1の実施の形 他の配線形成方法によって得られる導連膜22を、ブリ ント基版40の参層配線に形成した場合について説明す る。また、この粤電線22は、第2の実施の形態の配線 形成装膜によって形成するとかできる。

【0078】プリント基版40には、同6 (d) に示す ように、準電導42が形成されたペース基版41の上 に、複数の記測器 (物電膜22)が多種 (図6 (d) に おいでは6所) 編纂されている。このペース基版41の 上に再整版22が多環積巻されている。X方向に対し 対策電廠22の間には、後継数24が配置されている。 本実施の影響で用いる純複数24が配置されている。 本実施の影響で用いる純複数24が配置されている。

【0079】このプリン上版版40を製造するために は、図6(a) ~回6(c) に示すように、第1の実施 の形態の配線形成力法と関係の方法にて、液調止出法に で第1および第2の液滴22a,24aを所定や低能 に増して、1間→効果を構像している。複数の水源圏を 形成する。所定の層を構像したい、第1および第2の液滴 2a,24a-2たれに含まれる解析成分の個質を行 なう。 図4に、第1の実施の形態の概で説明した方法を 用いることができる。以上の工程により、図6(d)に ポナプリント版の40が明りにあります。

[0080] なお、本実施の形態では、形成すべき配線 層をすべて形成した後に溶煤等の除去を行なって各層を 固化する場合について設明したが、考電線22および絶 線膜24からなる起線層を1層または数層形成する毎に 溶煤等の除主等を行なうことにより、腰形成成分の膨化 を行なってもよい。

【0081】本実施の形態によれば、簡易な方法にて得られ、斯線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、かつ 微維化された多層配線を得ることができる。

【0082】 [第5の実施の形態] 第5の実施の形態では、本発明を適用した事場体装置の実装構造の一例について説明する。図7は、本発明を適用した半導体装置の実装構造の一例たる第5の実施の形態に係るCPU搭載基板50を模式的に示す断面図である。

【0083】第5の実施の形態に係るCPU指載基板5 0は、図7に示すように、第4の実施の形態に係るプリ ント基版40を備えている。プリント基板40の上方に は、CPU58が搭載されている。このCPU58は、 ボールバンブ53を介してプリント基板40と電気的に 接続されている。CPU58の上には後衛材56が配置 されている。この経費材56は放熱材としても機能し、 CPU58の上にはこの緩衝材56を介してカバー58 が配置されている。

【0084】本実施の形態によれば、簡易な方法にて得られ、断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、かつ 微細化されたCPU搭載基板を得ることができる。

【0083】【第6の実施の形態】第6の実施の形態として、本発明の機パターン形成方法の一何である精雑版配線所成方法について説明する。図8(a)は、本発明を海用した第6の実施の形態に係る機パターンの形成方法によって形成された機パターンを検定的に示す前面図である。図8(c)は、第6次を発がした。図8(c)は、第6次を形成方法によって形成された機パターンを検定的に示す事面図である。図8(c)は、第6の実施の影能に係る機パターンの形成方法によって形成された概パターンを検定的に示す平面図である。なお、図8(b)は、図8(c)のEーEに沿った断面に利当する。

【0086】本実施の形態においては、複数の被滴をほぼ同一位置に進れて吐出することにより、複数の膜バターンと、基板と態素方向に関うとうとい形成するといいて説明する。具体的には、構造性微軟が各合ものでいて説明する。具体的には、構造性微軟が各合もので、 2の被痛643とを、ほび同一位置に重ねでせ出する。その後、治療等を除去することにより類形形成分を動化し、構造傷62と絶縁解64とを基板10と動進方向(図36)および図(c)に示する方向)に関ううように形成する。された、本実施の形態においては、事業集の名が経験64によりでは、大田成立れて、大田成立れて、東京を用いました。

[0087] 第1の液품62 aおよび第2の液満64 a はそれぞれ、第1の実施の形態の配線形成方法にて用い た第1の液満22 aおよび第2の液満24 aと同様の材 質を用いることができる。

【0088】また、第1の液菌62 a を構成する液状物 を、第2の液菌64 a 作能大する設計物よりも熟点が低 イオることができる。本実施の形態においては、第1の 液菌62 a より6上部に第2の液菌64 a が形形されて 、第1の液菌62 a と構成する液状物よりも沸点が近い材 料を削いることにより、第1の液菌62 a を構成する液 状物を、より電路64 a と構成する液状物よりも沸点が近い材 料を削いることにより、第1の液菌62 a を構成する液 状物を、より容別に除去することができる。

[0089] 本実権の形態に係る配線形成方法は主に、 第1および第2の液滴62a,64aの吐出工程と、固 化工程とを含む、このうち、固化工程については、第1 の実施の形態の怪線形成方法と同様であるため、本実能 の形態においては、第1および第2の成績62a,64 の吐出工程についてのか表例する。

【0090】本字線の形態においては、図8(a)に示 すように、導電性微粒子を含む液状物 (第1の液滴62 a) を叶出するノズル11aと、絶縁体を含む液状物 (第2の液滴64a) を吐出するノズル11bとが隣接 して設置されたインクジェットヘッド72を用いる。こ のインクジェットヘッド72を、図8(a)に示すY方 向に移動させながら、第1の液滴62aと第2の液滴6 4 a とを、ほぼ同一位置に重ねて吐出することにより、 基板10上へ向けて(図8(b)および図(c)に示す - Z方向へ)これらの液滴を着弾させる。より具体的に は、第1の液滴62aを着弾させた直後に、第2の液滴 6.4 a を第1の液液6.2 a に重ねるように着弾させるの が好ましい。第1の液滴62aおよび第2の液滴64a は、互いに混ざり合わない物質からなるため、これらの 液滷は互いに分離したままである。以上の工程により、 第1の液滴62aと第2の液滴64aが基板10と垂直 方向(図8(b)および図8(c)におけるZ方向)に 隣り合うように形成され、かつ、基板10と平行方向 (図8(b)および図8(c)におけるY方向)に延び るパターンが形成される。次いで、第1の実施の形態の 配線形成方法における方法と同様の方法にて、固化工程 を行なう。以上の工程により、図8(b)および図8 (c) に示すように、隣り合う位置に複数の膜パターン (連載膜62および絶縁膜64)が形成される。

【0091】本実態の形態の侵縮形成方法によれば、後数の機ペターンを、基板10と重値方向に降り合う位置 に形成することができる。特に、本実績の形態とおいては、実成の原パターンが構成形ちとおいては、実成の原パターンが構成形ちとおしては、現成の原パターンがは、などの上述を開始したより、絶縁標準出法に下形成することができる。これにより、絶縁標で保護された環境原配線を、簡易な方法にて形成することができる。

【0092】 [第7の実施の形態] 第7の実施の形態では、本発明を適用した非接触型カード媒体の一例について説明する。 個9は、本実施の形態に係る非接触型カード媒体400を模式的に示す分解剝視図である。

【0093】(デバイスの構造)本実施の形態に係る非接触型カード線体400に同じに示すように、カード基体402とカードがバイ418からなる性例に、半導体集積回路チップ408とアンテナ回路412とを内蔵し、図示されたい外部の記念付続と電磁波または鈴電浴量給合の少なくとも一方により電力供給あるいはデータ 授受の少なくもも一方を行なうようになっている。

【0094】本実施の形態では、アンテナ回路412の 一部(図915沖1額域1)が、第2実施形態に係る配線 形成装置を用いて、第62集師態生係る配線所成力法 (図3条照)によって形成された毒塩酸配線からなる。 すなわち、アンテナ回路412の領板1におれては、導 電底62と、導電線62を保うように形成された絶縁機 64とから構成されている。アンテナ回路412におい て領域1以外の部分は、構電腰62上に総線標64が形成されていない。 を終しましていない。 を終験64は、アンデナ回路412の うち少なくとも上部に配線が形成されている領域に形成 される。

【0095】また、端子66,68は、配線65を介して電気的に接続されている。この配線65の一部は、絶線64に形成されている。すかわめ、配線65の一部は、絶線64によって地線されている。この構成によれば、アンテプ田路412の一部を、第6の実施の形態の配線形成方法によって形成することにより、終続形を重視版力を120に形成形成することになり、終続形を重視版名20上に別途形成する工能を経ることなく、少なくとも上層の配線(原準65)と下層の能線(電源62)と下層の形像(衛車線62)との絶線性を線像したい前所に、絶線(電車線62)との絶線性を線像したい前所に、絶線(衛車線62)との絶線性を線像したい前所に、絶線

【0096】 (デバイスの製造方法) 次に、図103は び図11に、本実施の形態に係る非技能型カード鉄体4 00の製造方在の一個を示す。図10(a) おまむ図1 1(a) はそれぞれ、図9に示す非理機型カード鉄体の一製造工程を構成的に示す平面図である。また。図10(b) および図11(b) はそれぞれ、図10(a) および図11(a) の]ー」における新聞を模式的に示す。所画図である。

「回りの子」ます、図10 (a) および図10 (b) に 示すように、アンテナ回路412を構成する原盤係2 (c) 会、第2の実施の形態の記録所式機器によって形皮す る。ここで、アンテナ回路412の一部(削減1)を、 第6の実施の形態の記録形式技法と同様の方法を用いて 形成する。これにより、アンテナ回路412の側に おいて、堺電膜62を覆うように
起機64な形成され る。アンテナ回路412の側が は、機電膜62を覆うように
起機度64が形成され た、環電膜62とに
接触度64が形成されない。

【0098】次いで、図11(a)および図11(b) に示すように、端子66,68を電気的に接続する配線 65を形成する。こで、配像65の一部は、導電鉄6 2の上方に総鉄64を介して形成される。以上の工程 により、非接触型カード媒体40が得られる。

【0099】本実施の形態の非接触型カード媒体400 によれば、アンテナ回路412の断線や短路等の不良が 生じにくく、しかも、小型化および連型化が可能な非接 触型カード媒体とすることができる。

【0100】 [第8の実施の形態] 第8の実施の形態では、本発明を適用した導電膜配線の一例について説明す

【0 1 0 1】図1 2 は、未発明を適用した第8の実施の 形態は係る導電極配線を模式的に示字面図である。 は、図1 2 においては、配配側に附近された機関6 4 (図 1 3 (c) 参照)の図示は名略されている。図1 3 (a) へ図1 3 (c) はそれぞれ、図1 2 に示す場電膜 配線の一製造工程を模式的に示す新面図であり、それぞれ図1 2 のF - F に沿ったのに対応する。 【0102】本実施の形態においては、第6の実施の形態の配紙形成方法によって得られる導電機62および絶 経滅64を、半導体1Cチンプ80の再配置配線に適用 した場合について診断する。

【0103】半導体ICチップ80には、図12に示すように、外線部近傍に形成された端半82と、この端子82よりも内側に形成された再従展標十84とが形成されている。この端子82と同型端子84とは、在線(海塊短配線)62によって電気的に接続されている。すなわち、この消電膜62が再位配配線として機能する。

【0104】次に、この半導体ICチップ80の製造方法について、図13(a)~図13(c)を参照して説明する。

【0105】まず、図18(a)に示すように、基板を 1の所定位際に、例えばアルミや全などの金属圏からな る端子(パンド)82を形成した後、全面に、例えばポ リイミド財船からなる絶縁層83を形成する。次いで、 絶縁層83において端子82の上部に相当する位置に関 日路85を形成する。

[0106]次いで、図18(b)に示すように、第6 の実施の影響の花陽形成方法と同様の方法にて、第1の 液滴62aと新2の液滴64aを吐出する。この工程に おいて、後に再配型端子84が形成される位置には、第 2の液滴64aとせ出しない。これにより、第2の液滴 64aに閉口部87が形成される。次いで、これらの液 減の端端等を恰比して無原成成分を固化し、新電熱62 減の端端等を恰比して無原成成分を固化し、新電熱62 13と12時経験64年

【0107】次いで、図18 (c) に示すように、関口 部87にボールパンプを形成する。このボールパンプ は、関ロ部87の底面にて気出した導電機62と接続す ることにより、再配置端子84として機能する。以上の 工程により、図12に示す半導体1Cチップ80が得ら れる。

[0108] 本実施の形態によれば、再配置端子64を 形成する予定の箇所のみ第2の被薦64。を批出しない ととにより、絶縁機64に開血部87を設ける。これに より、等電機62の上に、直接再配置繰子84を形成す ることができる。この結果、簡易な方法にて得られ、断 終や短絡等の不良が生じにくく、しかも、かつ敬細化さ れた構造機配機を得るととができる。

[0109] 【第のの実施の形態】第のの実施の形態と レて、在発明の原化ターン形成方法の一個である原 配線形成方法について説明する。同14は、未定明を適 用した第9の実施の形態に係る膜バターンの形成方法の 様式的に示す時間できる。同5は、第9の実施の 療法(係を)機パターンの形成方法の一形成工程を説明する 即できた。

【0110】本実施の形態においては、複数の液滴を、 基板91に設けられた凹部96に吐出することにより、 複数の概パターン(導電機62および絶縁機64)を凹 部96に形成する場合について説明する。ここで、複数 の臓パターン(導電機62および絶縁度64)は、基板 り1と垂直方向(図14に示す2方向)に降り合うよう に形成することができる。

【0 1 1 1 なお、本実施の形態に係る配線形成が注 は、回館9 6 に複数の液管を吐出する点以外は、第6の 実施の形態に採る配線形成が走と同様である。未実施の 形態において、具体的には、導電性酸性テを含む液状物 領 1 の確適6 2 a )と、総核体をむた成状が(第2の 液源6 a a )とと、ほぼ同一位置に重なて四部8 6 に吐 出する。その後、溶螺等を除去することにより腹形成成 分を間化し、環痕数6 2 と溶線膜6 4 とが、蒸取 1 0 と 飛直方向(図 1 4 に示する方向)に関り合うように凹部 9 6 に形成される

【0112】第1の被摘62aおよび第2の被摘64a はそれぞれ、第6の実施の形態の配線形成方法にて用い たものと同様の材質を用いることができる。この場合、 第1の被摘62aの比重は、第2の被補64aの比重よ りも大きいことが望ましい。

【0113】第1の改演62年3はび第2の次額64年 を関節36に吐出した後、例えば図15に示すように、 必要に応じて、基度91を添えの薄機にかけて、遠心力 を付与することにより、第1の改論62年3は10第2の 収満64年の分離を促進させることができる。この方法 によれば、第10改満62年2年3年20次第64年4とが 易に分離されて、短時間で設置の均一化を図ることがで きる。

【0114】本実施の形態の配線形成方法によれば、第 6の実施の形態の配線形成方法と同様の作用および効果 を奏することができる。

【0115】 [第10の実施の形態] 第10の実施の形態態では、本発明を適用した半導体装置の実装構造の一例について説明する。

【0116】 (デバイスの構造) 図16 (a) は、本発 明を適用した半導体装置の実装構造の一例たる第10の 実施の形態に係る1Cチップ積層体70を模式的に示す 助面図であり、図16 (b) は、図16 (a) の領域G 部のの拡大模式図である。

【0117】第10の実施の形態に係る10 ケップ頼脳 体70は、図16 (a) にボナように、複数の10 チッ ブ70 a が積層されることにより形成されている。な お、図16 (a) では4枚の10 チップ70 a が積層さ れている場合を示しているが、10 ケップ積層体70 に おいて10 チップ70 a の積層枚数はこれに限定される わけではない。

【0118】I C チップ 7 0 a はそれぞれ、表面に電子 回路 (紹示せず) が形成されている。上下に関り合う I C ナップ 7 0 a は、コンタクト部 7 6により電気的に接 続されている。図16 (b) は、このコンタクト部 7 6 近傍の拡大模式圏である。上下に隣り合う1 C チップ? 0 a 同士は、コンタクト部7 6 を介して電気的に接続さ れている。

【0119】 ニンタクト部でらは、増電網62および絶 練振64を含む。この考電機62および絶練62および絶 被71に設けられた回路(側10部75)に形成されてい る。また、側10部75の均面には増強線77が設けられ ている。増電機77は、横11部75の上部近常が発現 でいる。増電機71は、横11部75の上部近後70程線 73と接続している。したかつて、再電線62は4年機 73と接続している。したかつて、再電線62は4年機 77を分化で起始線73と確認的に設定されている。

[0 1 2 0] また、隣96分 1 Cチップ7 0 a のコンタ クト部 7 6 同士は、パッド 7 8 を介して電気的に接続さ れている。すなわち、下層の1 Cチップ 7 0 a の場電器 7 7 および/または記録報 7 3 と、パッド 7 8 とが接続 し、このペッド 78 と、上帰の 1 Cチップ 7 0 a では 別、下陽の1 Cチップ 7 0 a と上帰の1 Cチップ 7 0 a とが望め的に始まれている。

【0121】 (デバイスの製液方法) 次に、本実施の形態に係る1Cチップ結層体70の製造方法の一例を示す。図17(a)はそれぞれ、図16(a)に示す1Cチップ機層体70の製造方法における一製造工程を示す断面限できる。

【0122】まず、図17(a)に示すように、積層される複数の1Cチップ70aのうち、F層の1Cチップ70aの5板71の表面に、パッド78および接着材79を形成する。パッド78は、めっきや液滴吐出法にて形成される。

【0123】また、上層の1CチップT04に即該(開 口部75)を形成する。次いで、この間口部75の側面 に、例えば企または倒からなる場準層73を形成し、さ らに、この場準層73と接続する配場層73を形成する前に、 高機点金属形は1Cサミでは高級と低度層の変化物層、 例えばTa, TaN, Ti, TiNからなるメリア層を 形成することもできる。なお、この工程において、配線 別77と将車編73の形成原件は特に原定されない。

【0124】次いで、関17 (b) に示すように、下層 1Cチップ70 a と上帰りにチップ70 a とを貼りる わせる。こで、接着材79によって物理的接続が保た れる。なお、接着材79にはって物理的接続が保た れる。なお、接着材79を用いることなく、下層のにチップ プ70 a と上層の ICチップ70 a とを接続することも できる。次いで、第9の実施の形態に係る配線形成力法 と同様の方法を用いて、液剤は出法により、構塑性機が できると終状物 (第2の候衛64 a) とを、ほぼ同一位置に立む で用り取75に出出する。その後、海媒等を除去に収 が振物やの形し、同17 (c) に示すまりに、環境解 が振物やの原し、同17 (c) に示すまりに、環境解 62と絶縁機64とが、基板71と重直方向に隣り合う ように開口部75に形成される。また、この工程の後、 必要に応じて、前連した速心分離工程を行なうこともで きる。以上の工程により、コンタクト部76を形成す ス

[0 1 2 5] 次いで、図17 (a) に示すように、上堀 の1 C チップ 7 0 a の基板 7 1 上にペッド 7 8 を形成し た後、さらに上駅に別の1 C チップ 7 0 a を積極して、 同様にコンタクト部 7 6 を形成する。以上の工程を経 て、図1 6 (a) および周1 6 (b) に完す1 C チップ 視層体 7 0 が得られる。

【0126】本実施の形態によれば、簡易な方法にて得られ、断線や短絡等の不良が生じにくく、しかも、かつ 微細化されたICチップ積層体を得ることができる。

【0127】 [第11の実験の形態] 第11の実施の形態 態として、本発明の酸パターン形成方法の一例について 説明する。図18(a)〜図18(d)にされぞれ、本 発明を適用した第11の実施の形態に係る腮パターンの 形成方法によって形成された液滴を模式的に示す断面図 である。

【0128】本実施の形態においては、第1の設備11 2 a に第2の液績114 a が互いに戻さり合わない性質 を含する場合において、これらの鉄績を、園化工程を移 ずにほぼ同一位置に配ねて吐出することによって、各液 値間の界面の状態を維持させた後、間化工程を行なうこ とない。図18(a)へ図18(d)において限りた。 なお、図18(a)へ図18(d)において限り、 液満112 a の性能が第2の液満114 a の比重よりも 大きい場合について限明する。

【0129】図18(a)においては、第1の被撕11 2aの比重が第2の液衝114aの比まりも大きいた 、これらの液衝に場合性で お結果、第2の液動114 aが第1の液衝12aよりも上層に配置される。な お、この場合、第1の液動112aよれび第2の液流1 14aを出出する原生物もに限定されず、比重の難いほうが下層に配置される。

【0130】図18 (b) においては、第1の被摘11 2 aの比重が第2の被摘114 aの比重よりも大きく、 かつ、第2の液績114 aの比出量が第1の液摘112 aの吐出量よりもかなり多いため、第2の液流114 a が第1の液滴112 aを覆うように形成される。

【0131】図18(c)においては、第1の強裁11 2 aおよび第2の歳資114 a が即部116に形成され いた3、この場合においても、第1の液満112 aの比 意が第2の液滴114 aの比重よりも大きい、また、こ の例では、絶縁解118に設けられた即部116の底面 116 aは、第1の波滴112 a状划に程機性を有す ろ処理が輸されている。したがって、第1の液滴112 a は第2の液滴114 よりも比重が大きいため、即部 116の底面116 aの方っと移動しようとするが、底 面116 a には第1の液滴112 a に対して最級性を有 する処理が端されているため、第2の波滴114 a の一 能が底面116 a に残る。また、凹部116の底面11 6 a を高減114 a に対して製液性を有する処理を輸ご ととによっても同様の効果が得られる。これにより、図 18 (c) にデオように、第1の液滴112 a が第2の 滤滴114 a に挟まれ、いわゆるサンドイッチ情溶が形 成される。

10132]例及は、関18 (c) の構造において、第 1の液滴112 aとして能線体を含む液状物を用い、第 2の液滴114 aとして薄電性液性子を含む液状物を用いることができる。この場合、必要に応じて属性下程を 行った液焼薬的に得られる膜パターンは、2層の導電 擦114と、この端電膜114によって挟まれた溶線 112とから構成される。この場合、この腺パターン は、例えばロンデンサとして微速するととができる。

【0133】こうして、2層に分離させて目的の順構造 にした後に、自然放置、加熱、減圧などの方法を用いて 答案(分散媒)を除去等して販形成成分を掛化すること により、目的とする膜パターンを形成する。

【0134】本炭酸の形態においては、分種様大は上途 したものに限定されず、用いる液菌の比重、滴下量、お よび底面の液菌・の規模性、超液性をセントロールする ことによって、任意に液菌の分類性水を制御することが できる。また、先にEHI した液菌に含まれる液体が 高発するのを防ぐため、蒸板または系全体を冷却してお くこともできる。さらに、上述した例では液剤を模型が に関連されるかけではなく、3種類以上でも良い。3種 類の痰液を用いる場合は、例えば、それぞれの液糖に用いる溶媒(または今数数)を、止血症が、無機性角膜 液体に対している機能を、しまずが、単純性有機 系液体にすることにより、これらの液滴を出出させて得 られる3場を分離せることができる。

【0135】また、本実施の形態の膜バターンの形成方法によれば、得られた膜バターンを構成する膜の界面を 外界に一度も露出させることなく形成することができる ので、デバイスとしての特性を著しく向上させることが できる。

【0136】 [第12の実施の形態] 第12の実施の形態では、本発明を適用した半導体装置の具体例について 説明する。図19(a)は、半導体装置の一例たる本実 説の形態に係る薄膜トランジスタ(TFT)120を模 式的に示す平面図であり、図19(b)は、図19

(a) に示すTFT120をH-Hにおける切断面を模式的に示す図である。

【0137】図19 (a) に示すTFT120は、第1 1の実施の形態の機パターンの形成方法を適用して形成 される。このTFT120は、基板121の上に、例え ば銀からなるゲート電艦122が形成されている。この ゲー・電梯122の上に、例えば解化シリコンからなる 総線層124が形成されている。この総線層124は、 ゲー・電梯122とツース/ドレイン領域126,12 7とを総縁するために設度されている。さらに、総線層 124を襲うように、例えばアルフマスシリコンからな カティネル領域125の上には、例えばドープトシリコンからな カシース/ドレイン領域126,127が形成されている。 さらに、このソース/ドレイン領域126,127が形成されている。 かららに、このソース/ドレイン領域126,127 の上に、ソース/ドレイン領域128,129が形成されている。 れている。

【0138】本実施の形態においては、ゲート電極12 2. ソース/ドレイン電極128, 129, チャネル領 板125、ソース/ドレイン個域126, 127、およ び絶縁層124がいずれも、第11の実施の形態の膜バ ターンの形成方法によって形成されている。

【0139】本実施の形態においては、これらの幅にそれぞれ合まれる液状物を、蒸発させ下除立等して限形成 成分を固化することにより、各層を形皮することができる。したがって、各層間の界面を、大気に曝すことなく 形成することができる。これにより、各層間の界面を良 好な状態に形成することができる。この結果、各層の機 線を高めることができる。この結果、各層の機 線を高めることができる。

【0140】次に、このTFT120の製造方法の一実 終例について、図20(a)~図20(e)を参照して 説別する。なお、本製造方法は一例であり、ここで示す 材質以外の材質を用いて電影や発展等を形成すること ができる。また、図20(a)~図20(b) (20) て、左側の図は、本実施の形態のTFT120の一製造 工程を模式的に示す平面図であり、図19(a)の平面 図20(c)において、右側の図は、左側の図の解面を 示す図であり、図19(b)の断面図に対応する断面を 示す図であり、図19(b)の断面図に対応する断面を 示している。

[0141]ます。 石英基板 121とへキサブルボロ 1、1、2、2・テトラヒドロデシルトリエトキシシラ ン0.1gとを、容積10リットルの感情容器に入れ て、120でで2秒間保持した。これにより、基底12 1の金面を撮液化した。次いで、マスクUV屋針を行な が一く電機を扱するために、幅10μmの機成サイターン (図示せす)を形成した。次いで、液滴性出法に よって、この複減パターン上に、直径10mの機成す が10 w 1%の耐管で分散されている木分散成を、5p 1ずつ30μmの間隔で吐出して、図20(a)に示す ように、幅10μmで長さが1mmの毫布板122 sを 形成した。

【0142】次いで、この途布膜122aが乾かないう ちに、ポリシラザンの25wt%キシレン溶液を、別の インクジェットヘッドから、塗布膜122aが形成され ている個線と同じ場所に向けて、10plずつ30am の関係では出し、総会線124aを形成した。この工程により、図20(b)に示すように、塗布機122aと、絵音機122aの上に等率させた塗布機124aとが場分煙を起こし、絵布機124aが、空布機122aが全元機12上に定着上た。この 先に生出した金布像122aが成くのを避むせるために、系全体を10℃に保ちながら著下形成を行なったが、用いる溶媒によっては至金体を溶接等開気下にすることによって、新催(分散線)の変を負換える方法をとることによって、新催(分散線)の変を負換える方法をとることができる。なお、この工程において、配機核続用として、途布機122aの一部を鑑出させておいた(図2(b)を開

【0143】次に、この基板を2010で「に減圧しなが680で30分間保持し、塗布版1224中の水と、塗布版124中のキンレンと完全に除えた、後、次底圧中で850で10分別地した。これにより、図20(こに示すように、場からな6分十分に対しませます。 2と、酸化シリコンからなる絶縁解124とが形成された、測定の崩集、絶縁着124の概率は、60~80mであった。

【0144】 次いで、プラズマCVD法により、機厚150 nmのアモルファスシリコン酸 (図示せず)を全面 に形成した後、フォトリングラフィ工程により、図20(d) に示すように、500μm回方のチャネル領域125を形成した。

【0145】次いで、シクロペンタシランを12wt (%、 黄リン1wt %を混合して溶解させたトルエン溶液 20mlに、皮炭が254mmのUVを15分両側射した後端温して得水溶液を、液剤比出法にて、チャネル領 域126m上に吐出した。こで、ゲート電幅125a形成されるように、前記溶液を吐出した(図20(e)参照)、水いで、蒸貨1216年440℃にで焼水することにより、図20(e) に示すように、ドープシリコンからたなシースノドレイン領域126、127を形成した。

[0146] 炊いで、ゲート電船122の形成の際に用いたものと同じ単分散波を用いて、渡海吐出法にて、ソース/ドレイン領域126,127にそれぞれ接するように、ソース/ドレイン電極128,129を形成した。以上の工程により、図19(3)および昭19(b)に示すように、アFT120が得られた。

【0147】上記工程により得られたTFT120の電 圧一 電流特性を測定した結果、移動度0.3cm<sup>2</sup>/V sのトランジスタとして動作した。

【0148】[第13の実施の形態]第13の実施の形態では、本発明を適用した電子機器の具体側について説明する。図21は、本実施の形態に係る該局装置の第1基板上の信号電極等の平面レイアウトを示す図である。金木実施の形態に係る依信装置は、この第1基板と、走着

電極等が設けられた第2基板(図示せず)と、第1基板と第2基板との間に封入された液晶(図示せず)とから 優略構成されている。

[0 149] 図21に示すように、第1基板300との 両素制度303には、複数の信号電路70・かが多数で トリクス状に設けられている、特に各信号電電310・ は、各画素に対応して設けられた複数の両素電極部分3 10a・とこれらを多重マトリクス状に接続する信号配 線部分310かとから構成されており、Y力向に伸延 している。

【0150】また、符号350は1チップ構造の液晶壓 動回路で、この液晶駆動回路350と信号配線部分31 0b…の一端側(20中下側)とが第1引き回し配線33 1…を介して接続されている。

【0151】また、符号340いは上下将添添子で、こ の上下将添端子340いと、図示しない第2基板上に設 けられた端子とが上下等添納341いによって接続され ている。また、上下導添揚子340いと被為駆動回路3 50とが第2別き回し配線332いを介して接続されている。

【0152】本実施形態の液晶装置においては、画素電 極部分310a…が、第12の実施の形態に係る薄膜ト ランジスタ120からなる。

【0153】本実施の形態の液晶装置によれば、画素電 極部分310 aが第120実施の形態に係る薄膜トラン ジスタ120からなることにより、製造が容易で、安価 で、高速かつ安定した駆動が可能であり、かつ、小型化 および薄膜化が可能な液晶装置とすることができる。

【0154】 [第14の実施の形態] 第14の実施の形態 態では、本発明を適用した発光装置の具体例について説 明する。図22は、半導体装置の一例たる本実施の形態 に係る発光装置140を模式的に示す断面図である。 【0155】図22にデナ発表置140は、エレクト

ロルミネッセンス (EL) によって光を発する有機EL 整置であり、基版141上、基板140上に形成された 発光書作第140 とを含む、発光書作第140 aは、 緑板143、除板145、正孔輸送/在入間142、お よび発光衛144を含む。また、隔板143の上には始 終層148が形成され、この砂線届148には即用能 46が販皮されている。この間印能146には、正孔楠 近/注入第142とはび発光衛 44形成されてい る。また、この正孔輸送/注入局142は近光光扇 141は、隔板143は下洗涤筒145によって挟まれる よりに配置されている。

【0156】また、陽極143および稼種145によっ 一対の電極層が構成される。陽極143と陰極145 との間に復任を印加することにより、陽極143から正 孔輸送/注入層142を経てホールが、陰極145から 電子が、それぞれ発光層144に注入される。ここで、 ホールと電子が発光層144円容給することにより除 起子が生成され、この励起子が失活する際に光が生じ

【0157】本実施の形態の発光装置によれば、正孔輸 送/注入層142および発光層144は、第11の実施 の形態の膜パターンの形成方法を適用して形成すること ができる。この場合、正孔輸送/注入層142と発光層 144とは、波滴吐出法により、正孔輸送/注入層14 2を構成する成分を含有する液状物(第1の液滴142 a) と、発光層144を構成する成分を含有する液状物 (第2の液滴144a)とを、連続して吐出する工程を 経て形成される。すなわち、波滴吐出法により、第1の 被滴142aと第2の液滴144aとを吐出した後、こ れらの液滴に含まれる溶媒を蒸発させて同時に除去する ことができる。このため、溶媒除去時に、正孔輸送/注 入居142と発光層144との界面が露出して、大気に 曝されることはない。したがって、正孔翰送/注入層1 42と発光層144との界面の状態を非常に良好に保つ ことができる。これにより、正孔輸送/注入層142と 発光階144との界面が均質に形成されるため、該界面 における電荷の移動性を確保することができる。その結 果、得られた発光装置の特性を著しく向上させることが できる。

【0158】次に、この発光装置140の製造方法の一実験例について、図23(a)〜図23(c)および図24(a)〜図24(c)を参照して説明する。なお、本製造方法は一例であり、ここで示す材質以外の材質を用いて電板や発光層等を形成することができる。

【0159】 (実験例) まず、図23 (a) に示すよう に、基板141上に、ITOからなる陽極143を形成 した。次いで、図23(b)に示すように、陽極143 の上に、ポリイミド樹脂からなる膜厚2μmの絶縁層1 48を形成した。この絶縁層148には、直径30 µ m. ピッチ40 umにて形成された閉口部146が形成 されている。この開口部146は、後述する工程におい て、正孔輸送/注入層142および発光層144を形成 するために設けられている。次いで、この基板141に 対して、酸素プラズマおよびフロロカーボンプラズマの 連続処理を行ない、図23(c)に示すように、絶縁層 148の表面を撥液化するとともに、露出している鴟極 143の表面 (帰口部146の底面146a) を親液化 した。すなわち、この工程においては、図23 (c) に 示すように、絶縁層148の表面のみ機被化される。す なわち、この工程により、絶縁層148の表面に撥被パ ターン147が形成され、開口部146の底面146a に親液パターンが形成される。

【0160】次いで、PEPOT (ポリエチレンジオキ シチオフェン) / PSS (ポリスチレンスルホン酸) (パイトロンP-水分散液):8wt%、木81.5w t%、メタノール5.5wt%、イソプロピルアルコー ル5wt%、yーグリシジルオキシプロピストリメトキ シシラン 0. 05 w t %を混合した溶液を、開口部 14 6に向かって10p1吐出して、図24(a)に示すよ うに、開口部146に第1の液流142aを形成した。 【0161】次いで、この第1の液滴142aが蒸発す る前に、別のインクジェットヘッドにて、PPV (ポリ パラフェニレンビニレン) 2wt%、メタノール20w t%、1、3-ジメチル-2-イミダゾリジノン70w t%、ブチルカルビトールアセテート8wt%を混合し た溶液を、第1の液滴142aの上に8p1吐出して、 図24 (b) に示すように、第1の液滴142a上に第 2の液滴144aを形成した。この第1の液滴142a と第2の液滴144aとはそれぞれ層分離していた。 【0162】次いで、真空中(1 torr)、150℃ で4時間処理を行ない、第1の液滴142aおよび第2 の液滴144aから溶媒を完全に除去して膜成分を固化 し、図24 (c) に示すように、正孔輸送/注入層14 2および発光層144を形成した。

【0163】次いで、真空助熱影楽によって、正年齢分 /注入層 142の上に、[版写 50 nmのつに 層 145 a と、原門20 nmのA 1層 145 bとを形成した。こ れにより、図 2 2 にデオナタに、C a 層 1 45 a および、 ス 1層 145 b b b b ためな 陰陽 1 4 5 が 形成された。状 いて、電極限緩用のアクリル構能(図示せず)で対止を行 なった、以上の工程により、図 2 2 にデオ発光装置 1 4 のが得られた。

【0164】上紀工程により得られた発光装置140の 発光特性を調査した結果、原動電圧は5Vで、輝度12 0cd/m<sup>®</sup>、発光寿命(輝度半減時間)は3000時 間であった。

【0165】上記実験例によれば、発光特性に優れた発 光装置を得ることができた。

(10 16 6) また、上記美験例によれば、複数の膜バターン (江和輸送、注入層 14 2 2 3 よび考え層 1 4 4 1 を 形成したい物態 (旧 印部 1 4 6 の底面 14 4 6 1 ) だ成したい物態 ( 中部 1 4 5 ) でい物能 ( 中部 1 4 5 ) でい物能 ( 中部 1 4 5 ) でい物能 ( 中部 1 4 5 ) でいる。 ( 中部 1 4

【0167】(比較例) 一方、比較例として、第1の被 満142 aを開口部146の底面146 a に普弾させた 低に第1の液離142 a に含まれる溶解を完全に除去し で概形成成分を固化してから、第2の液瀬144 a を吐 出させることにより、発光機能を形成した。具体的に は、上記実験例1と関係に、基板141上に陽離143 および骨線解148を形成した後に、第1の液薄142 a を関目部146の底面146aに着類させた。次い で、この比較例では、真空中(1torr)、150℃ でと響時処理して、第1の液菌142a中に含まれる溶 媒を除去して腰形成成分を操化した後に、第2の液滴1 44akに第1の液滴142aを吐出し、その液、さら に、室空中(1torr)、150℃で3時間後に

て、第2の液滴144a中に含まれる溶媒を除去して模 形成成分を固化した。後の12粒は、上近実験例1と同様 にして発光装置(図示せず)を作成した。その結果、駆 動電圧は8Vで、輝度85cd/m、発光寿命(種度 平減時間)は2000時間であった。すなわち、比較例 の発光波速は、実験例の光波酸より高い変物電圧を用 加しても、維度が高いうえに、発光寿命が短かった。

【0168】以上の結果により、上記実施例の長光装價は、第14まに塔2の液菌142。1444に含まれる溶媒の物金を同時に行なうことにより膜形成皮が良めしたたため、正孔輸送/企入層142と発光層144との幕西が緩出することなく、正孔輸送/住入層142はび発光層144を形成された。このため、正孔輸送/注入層142と発光層144との容面が良好な状態となるため、前記界量における密質の移動性が良好となる。その結果、得られた発光装置の特性を著しく向上させることができた。

【0169】 [第15の実施の形態] 第13の実施の形態 態では、本発明を適用した電子機器の具体例について説 明する。本実施の形態に電子機器は、第13の実施の形態 態に係る液品装置または第14の実施の形態に係る発光 数置からなる表示部(後述する)を備える。

【0170】図25(a)は、携帯電話の一例を示した 斜根図である。図25(a)において、600は携帯電 話本体を示し、601は第13の実端の形態に係る液晶 設置または第14の実施の形態に係る発光装置を備えた 表示部を示している。

【0171】図25(b)は、ワープロ、パソコンなどの携帯型情報処理装置の一般を示した斜規図である。図 25(b)において、700は情報処理装置 701はキーボードなどの入力部、703は情報処理装置本体、702は第13の実施の形態に係る療品装置またに第140支援の形態に係る奏光波震を備また表示能を示して

【0172】図25 (c) は、脳時計型電子機器の一個を示した斜視図である。図25 (c) において、800 は時計本体を示し、801は第13の実施の形態に係る発光装置を催みた表示形を示している。

【0173】図25(a) 〜図25(c) に示す電子機器は、上記実施形態の液晶装置または発光装置を備えたものであるので、高速かつ安定した駆動が可能であり、かつ、小型化および潜療化が可能となる。

【0174】なお、本実施の形態の電子機器として、上

達したもののほかに、カーナビゲーション装置、ベージャ、電子手帳、電保、ワークステーション、テレビ電 拡、POS端末 ICカード、ミーディスクプレーヤ、 タッチパネルを備えた機器等が例示できる。そして、こ れらの各種電子秘器の表示器として、上述した表示部が 適用用値であるのに言うまでもない。

[0175] 本発明は、上途した実施の形態に限定されるものではなく、様々の姿勢が可能である。例えば、木 利別は、実施の影響で表明した構成と実質的に同一の構成 成 (例えば、機能、力性および結果が同一の構成、ある いは自的および結果が同一の構成)を含む。また、本発 酸き換えた構成を含む。また、本発明は、実施の形態で 説明した構成と同一の作用効果を装する構成と同一の 自的を造成することができる構成を含む。また、本発明 は、実施の形態で説明した構成に同一の作用効果を装する構成と同一の 自的を造成することができる構成を含む。また、本発明 は、実施の形態で説明した構成に公知技術を付加した精 成を含む。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を適用した第1の実施の形態に係る膜バ ターンの形成方法を模式的に示す断面図である。

【図2】第1の実施の形態に係る膜パターンの形成方法 によって形成された膜パターンを模式的に示す平面圏で ある

【図3】本発明を適用した第2の実施の形態に係る膜バ ターン形成装置を模式的に示す斜視図である。

【図4】 本発明を適用した第3の実施の形態に係る導電 膜配線を模式的に示す平面図である。

【図5】図5 (a) は、図4に示す領域Bの拡大模式図であり、図5 (b) は、図5 (a) のC-Cに沿った断面を模式的に示す図である。

【図6】図6 (a) ~図6 (d) はそれぞれ、本発明を 適用した第4の実施の形態に係る導電膜配線の一製造工 程を模式的に示す断面図である。

【図7】本発明を適用した第5の実施の形態に係る半導 体装置の実装構造を模式的に示す断面図である。

【図8】図8 (a) および図8 (b) は、本発明を適用 した第6の実施の形態に係る機パターンの形成方法を設 明する図であり、図8 (c) は、第6の実施の形態に係 る酸パターンの形成方法によって形成された腹パターン を模式的に示す平面図である。

【図9】本発明を適用した第7の実施の形態に係る非接触型カード媒体を模式的に示す分解斜視図である。

【図10】図10 (a) は、図9に示す非接触型カード 媒体の一製造工程を模式的に示す平面図であり、図10 (b) は、図10 (a) のJーJにおける断面を模式的 に示す図である。

【図11】図11 (a) は、図9に示す非接棟型カード 機体の一製造工程を模式的に示す平面図であり、図11 (b) は、図11 (a) のJ-Jにおける断面を模式的 に示す図である。

- 【図12】本発明を適用した第8の実施の形態に係る導 電膜配線を模式的に示す平面図である。
- 【図13】図13 (a) ~図13 (c) はそれぞれ、図 1.2 に示す漢電腦配線の一製造工程を模式的に示す版面 閉である
- 【図14】本帝明を適用した第9の実施の形態に係る購
- バターンの形成方法を模式的に示す断面図である。 【図15】本奈明を適用した第9の実施の形態に係る膜 パターンの形成方法の一形成工程を説明する図である。
- 【図16】図16 (a) は、本発明を適用した第10の 宝塩の形能に係る半減体装置の実装構造を模式的に示す 断面図であり、図16(b)は、図16(a)の領域G の拡大模式図である。
- 【図17】図17 (a) ~図17 (d) はそれぞれ、図 1.6に示す半進体装置の実装構造の一製造工程を模式的 に示す断面図である。
- 【図18】図18 (a) ~図18 (d) はそれぞれ、本 発明を適用した第11の実施の形態に係る膜パターンの 形成方法によって形成された被嵩を模式的に示す断面図 である。
- 【図19】図19 (a) は、本発明を適用した半導体装 置の一例たる第12の実施の形態に係る薄膜トランジス タを模式的に示す平面図であり、図19(b)は、図1 9 (a) のH-Hにおける断面を模式的に示す図であ
- 【図20】図20 (a) ~図20 (e) はそれぞれ、図 19に示す薄膜トランジスタの一製造工程を模式的に示 す平面図および断面図である。 【図21】本発明を適用した電気光学装置の一例たる第
- 13の実施の形態に係る液晶装置の第1基板を模式的に 示す平面図である。 【図22】本発明を適用した発光装置の一例たる第14
- の実施の形態に係る発光装置を模式的に示す断面図であ 【図23】図23 (a) ~図23 (c) はそれぞれ、図
- 2 2 に示す発光装置の一製造工程を模式的に示す断面図 である。
- 【図24】図24 (a) ~図24 (c) はそれぞれ、図 2.2 に示す発光装置の一製造工程を模式的に示す断面図
- 【図25】図25 (a) は、本発明を適用した電子機器 の一例たる第15の実施の形態に係る携帯電話を示す図 であり、図25 (b) は、本発明を適用した電子機器の 一例たる第15の実施の形態に係る携帯型情報処理装置 を示す図であり、図25(c)は、本発明を適用した電 子機器の一例たる第15の実施の形態に係る腕時計型電 子機器を示す図である。
- 【図26】第1の実施の形態の膜バターンの形成方法を 説明するフローチャートである。
- 【図27】一般的な際パターンの形成方法を説明するフ

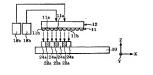
- ローチャートである。
- 1 インクジェットヘッド群
- 【符号の説明】 2 X方向ガイド軸
- 3 X方向駆動モータ
- 4 載置台
- 5 Y方向ガイド軸
- 6.16 Y方向駆動モータ 7 基台
- 8 制御装置
- 10 基板

15 F-9

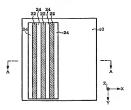
- 11, 11a, 11b ノズル
- 12 インクジェットヘッド
- 14 クリーニング機構部
- 18a. 18b インクタンク
- 22 導電膜 22a 第1の液滴
- 2.4 絶経際
- 24a 第2の液滴
- 30 半導体 I C チップ
- 31 基板
- 32 再配置端子
- 3.4 端子
- 40 プリント基板
- 41 ベース基板 49 減衛局
- 50 CPU搭載基板
- 52.53 ボールバンブ
- 54 カバー 5.6 緩衝材
- 58 CPH
- 62 漢面膜
- 62a 第1の液滴
- 6.4 絶縁膜
- 64a 第2の液滴
- 65 配線 66,68 端子
- 70 ICチップ積層体
- 70a ICチップ
- 7.1 基板
- 72 ~v F
- 7.3 漢雲屬 74 ボールパンプ
- 75 開口部
- 76 コンタクト部
- 77 配線層
- 78 KyF
- 79 接着材
- 80 半導体ICチップ

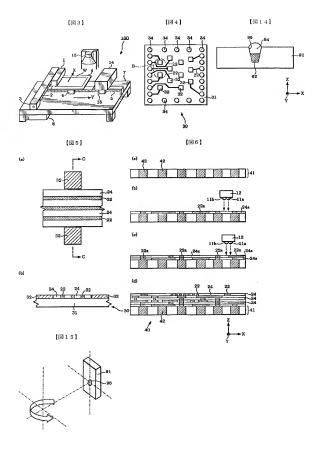
81 基板	1 4 4 発光層
82 端子	144a 第2の液滴
83 絶禄屬	145 陰極
8 4 再配價端子	146 期口部
85,87 開口部	146a 開口部の底面(親液パターン)
8 9 補強材	147 撥液パターン
9 1 基板	148 絶縁層
9.6 四部	149 電源
100 配線形成装置	300 第1基板
112 導電膜	303 画素領域
112a 第1の被摘	310 信号電極
114 総禄膜	3 1 0 a 画素電極部分
114a 第2の液滴	3 1 0 b 信号配線部分
116 回部	331 第1引き回し配線
118 絶縁層	332 第2引き回し配線
120 薄膜トランジスタ (TFT)	340 上下導通端子
121 基板	341 上下導通材
122 ゲート電極	350 液晶駆動回路
1 2 2 a 塗布膜	400 非接触型カード媒体
124 絶縁勝	402 カード基体
124a 塗布膜	408 半導体集積回路チップ
125 チャネル領域	4 1 2 アンテナ回路
125a 隙間	418 カードカバー
126, 127 ソース/ドレイン領域	600 携帯電話本体
128,129 ソース/ドレイン電極	601 表示部
140 発光装置	700 情報処理装置
140a 発光素子部	701 入力部
141 基板	702 表示部
142 正孔輪送/注入屬	703 情報処理装置本体
142a 第1の液滴	800 時計本体
143 陽極	801 表示部

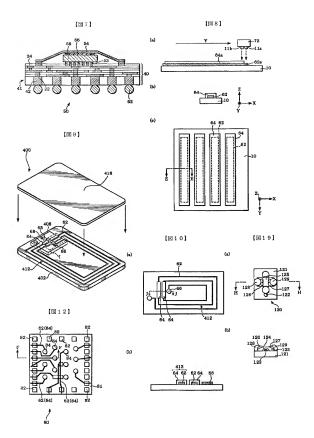
【図2】

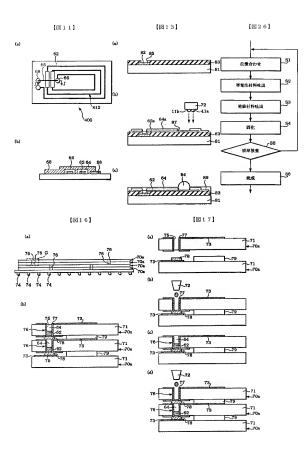


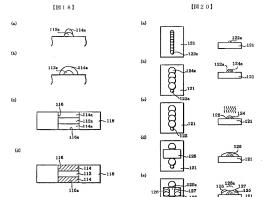
[図1]

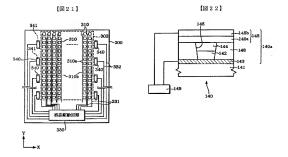


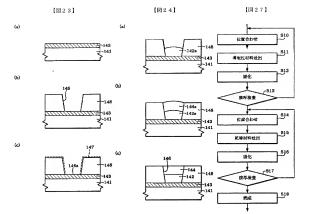


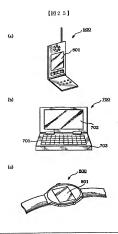












フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ HO1L 29/78

テーマコート\* (参考) 627C

617V

(72) 発明者 青木 敬

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

```
ドターム(参考) 4M104 AA01 BB01 BB02 BB04 BB05
BB07 BB08 BB09 BB36 CC01
CC05 BD20 DB51 DD78 DB80
DB81 EB09 EE14 BE17 BE18
FF13 GG09 GG10 GG14 GG20
HH13 HH14 HB04 BB07 HH11 HB13
FF03 HB00 HB07 HH11 HB13
HH14 HH40 JB00 JB01 JB07
JB11 JB13 JB14 KX05 KX08
KX13 MM05 FP25 GQ09 QQ37
Qq53 QQ73 QQ42 QQ43 KR04
R221 BR22 SS30 W07 VV15
XX00 XX02 XX03 XX31
SF045 AB32 BB08 BB19 HB16
SF110 AA16 BB02 CC07 D003 EB02
```

QQ08

EE41 EE42 EE47 EE48 FF02 FF21 FF27 FF36 GG02 GG15 GG24 GG45 HK02 HK09 HK21 HK25 HK32 HM20 NNT2 QG01